**Быков Иван Вадимович. Развитие и автоматизация методов измерения рельефа и локальных свойств биологических объектов в атомно-силовой микроскопии : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.01 / Быков Иван Вадимович; [Место защиты: Ин-т аналит. приборостроения РАН].- Москва, 2010.- 116 с.: ил. РГБ ОД, 61 10-1/558**